

G 01 N 3

Ans.nr.: 1565/84

Indleveret: 15 mar 1984

Løbedag: 15 mar 1984 840315

Alm. tilgængelig: 12 okt 1984

Prioritet: 11 apr 1983 DE 3312942

AMANDUS *KAHL NACHF. (GMBH & CO);

Reinbek, DE.

Opfinder: Joachim *Behrmann; DE, Laszlo

*Krausler; DE.

Fuldmægtig: Patentbureauet Hofman-Bang &
Boutard

Apparat til måling af kvaliteten af granulater

SAMMENDRAG

1565-84

I et apparat til måling af pillers kvalitet påvirkes pillerne løbende i en slidpåvirkningsanordning (2). Den derved opståede pulverandel og den resterende pilleandel kan bestemmes og vises efter en adskillelse ved sigtning i tilsvarende mængdemålere (4, 6). Om ønsket kan der også indrettes en måleanordning (1) til løbende bestemmelse af temperatur og fugtighedsgrad samt en måleanordning (5) til bestemmelse af styrkegraden. De indvundne data kan anvendes til en styreanordning (40) for eksempelvis en pilloppresse og derved automatisk styre kvaliteten af de dannede piller.

Fig.1

